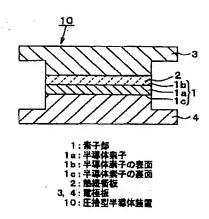
【図1】



フロントページの続き

(72) 発明者 平井 康義

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会 社デンソー内

THIS PAGE BLANK (USPTO)

JP-A-4-27145 further teaches that the fixation method of the radiation boards can be performed by bonding, caulking, or the like in accordance with the usage thereof.

SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP4027145

Publication date:

1992-01-30

Inventor(s): OTSUKI TETSUYA

Applicant(s)::

SEIKO EPSON CORP

Requested Patent:

☐ JP4027145

Application Number: JP19900132272 19900522

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/29

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To improve the effect of heat emitted from a semiconductor chip by installing a plurality of heat radiation boards to a semiconductor device.

CONSTITUTION:A semicoductor chip 2 is directly bonded with the bottom of heat radiation boards. An upper heat radiation board 5a and a lower heat radiation board 5b are connected by means of connection pins 6 arrayed in plural. A projected type connection pin 6b is installed to the bottom of the heat radiation board 5b so as to fix a lead frame 4. After the semiconductor chip 2 and a gold line 3 are connected, the projected pin 6b on the bottom of the heat radiation board 5b is arranged to fit in a recessed pin on the heat dissipation board 5a and fixedly connected with each other. The both upper and lower heat radiation boards 5a and 5b are interfaced with a top force 7a and a bottom force 7b of each mold sealing mold and fixed inside the mold when the mold is clamped. This construction prevents the inclination of the heat radiation boards 5a and 5b induced by resin injection pressure. Moreover, the heat radiation boards 5a and 5b are fixed by means of resin 1 and a connec tion pin 6, which makes it possible to improve bonding performance. Further more, since the heat dissipation boards are designed in multi-structure, it is also possible to enhance the effect of heat radiation.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

It is further disclosed that the fixation method of the radiation boads can be performed by bonding, caulking, or the like.

的日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

母公開特許公報(A)

平4-27145

Øint. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成4年(1992)1月30日

H 01 L 23/29

7220-4M H 01 L 23/36

Α

害査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

69発明の名称 半導体装置

②特 頤 平2-132272

❷出 願 平2(1990)5月22日

の出質の人

近 也 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

四代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

明 細 看

1. 発明の名称

半導体装置

2.特許請求の範囲

半導体素子の電電とリードフレームのインナー リードとをそれぞれワイヤで接続し、前記半導体 素子から発生する熱を放出する放航板と共に樹脂 等で対止してなる半導体装置において、前記放航 板を装置上下部もしくは内部に複版式有すること を特徴とする半導体装置。

5.発明の詳細な説明

〔世策上の利用分野〕

【従来の技術】

半導体装置は、半導体チップ2の電気的特性の

引き出しのため、金額 5 Kよりリードフレーム 4 と接続されている。この半導体チップ 2 。金額 5 の保護を目的として、通常樹岡 1 Kて封止されている。また、半導体チップ 2 からの熱を放出するため、各種方法が取られている。

第4図(c)は放熱フィン形パッケーツの新面を示した図であるが、第4図(c)では、半導体チップ 2 搭載部(以下ダイパット部と称する)をパッケーツ質面部からフィン状に舞出させ放熱性を向上させたものである。放熱フィン1 0 は、リードと同一平面上に出されている。

第4回(4)は放熱板内蔵パッケージ所面を示した回であるが、第4回(4)では、ダイパット 部面積を広く取りパッケージ内部に対止すること で放射性を向上させる。放熱板11は、面積が広 くパッケージに内蔵されている。

第4回(c)は放熱板貫出形パッケージ前面を 示した回であるが、第4回(c)では、ダイパッ ト部を厚くし、パッケージ表面に裏出させ放熱性 を向上させたものである。放熱板12は、リード

...

と重直方向に出されている。

現在、これらのうち放射性及び製造プロセスの 容易性より第4図(a)が広く用いられている。

[発明が解決しようとする課題]

半導体チェブは高集度化、高出力化の傾向にあり、それに合わせて本来半導体チェブの保護を目的とした対止においても、放熱特性の向上要求が高まってきている。そのため、対止での放熱特性向上を目的とし、各種の方法が考えられている。

第4図(4)は、放熱フィン10を用いて放熱性を向上させるものであるが、放熱フィン10がリードと同列に接地されているため、リードレィアクト上のロスが多く、多雄子出力の半導体チップには不適である。また、放無フィン10がパッケージを提所しているため、樹脂1と放無フィン10との密着性低下による品質トラブルも問題となっている。

第4図(4)では、放無板11がパッケージに 内蔵されていることで、放熱効果を上げるもので あり第4回(4)に比べ、リードレイアクトへのロスがなく改善されている。しかし、放熱板11が放熱性の思い樹脂1にて包まれているため高い放熱特性が見込めない。また、樹脂1と放熱板11との密着性低下による品質トラブルも問題となっている。

第4回(c)では、放航板12をパッケージ表面に集出させたものであり、高い放航符性を移ってあり、高い放航符による。しかし、放航板12はリードフレーム4に接着されているのみであるため、機械を受けているのみであるため、は低級の圧力によるの類を中、放航低12上への樹脂1たの間重もあった。また、樹脂1た以前間 2との密着性低下による品質トラブルという問題点があった。

そこで、本発明はこのような問題点を解決する もので、その目的は高い数熱特性及び放熱板と樹 用との密着性向上をはかることのできる半導体装 量を提供することにある。

[課置を解決するための手段]

本発明の半導体装置は、半導体素子の電価とリードフレームのインナーリードとをそれぞれワイヤで接続し、前配半導体素子から発生する熱を致出する放熱板と共に樹脂等で対止してなる半導体装置において、前配放熱板を装置上下部もしくは内部に複数枚有することを特徴とする。

[美施例]

本発明の実施例を説明するに当り、第3回に示したものと、同一もしくは相当部分には同符号を 使用し、説明を省略する。

本発明の実施例を示す。第1四(a) は、半導体装置の所面図であり、半導体チェブでは下面放 熱仮5 4 に直接接着されており、上下の放熱板5 a , 5 4 は放熱板上に複数配列された結合ビン 6 により接合されている。第1四(b) は、下面放 熱板5 4 と リードフレーム 4 の固定方法及び半導体チェブで、金融3 のレイアウトを示している。 下面放熱板5 4 には、結合ビンとして凸型ビン 6 ≬がよけられており、この凸型ピン ≬ ≬ を使用し

リードフレーム 4 の固定を行なう。下面放為板 5 1とリードフレーム4の固定後、半導体チップ2 及び金額3の接合を行なう。第1回(e,)は、上 面放熱仮5 4 リードフレーム 4 下面放熱仮5 4 の歴史方法を示したものである。金額なKよる袋 鉄終了後、下面放熱板5 4 の凸ピン 6 4 化上面放 熱振5 a の団ピン 6 a を合わせ、上下放熱板5 a ,5)を結合固定する。第1回(4)は、対止の 罪の斯園図である。上下の放熱板5 4 , 5 ≥ は、 それぞれ對正金型の上型フェ下型フォド乗し、全 型クランプ時に会理内に固定される。このため、 財闘住入の撃の圧力による試熱板 5 € 。5 ≥ の類 きがなく安定した品質が確保される。また、放剤 仮 5 a , 5 a は樹頭 1 との装着力のみではなく。 館合ビジェにより課定されているため、密着性に おいても肉上される。さらに、食熟質が複数構造 となっているためは熱効果が麻上される。「

第2回。第3列に、近の実施例を示す。第2回 は上下は熱質され、された加えダイベット部にも ♪ , 8 4 と 8 ♪ の間にさらに放為板 8 c を設け、 四層構造となっている。また、第 5 因では上下放 熱板 9 c , 9 c の形状を変えダイペット部に放為 板 9 c を設けた三層構造のものである。

したがって、放熱板の数、形状については自由 に変化させることが可能であり、放熱板の結合図 空方法も用途に応じて、接着。カンメ等可能であ る。また、放熱板の素材についても、金属。セラ しァク・構設でも良い。

[発明の効果]

以上の説明より、本発明では複数の放為板を使用した半導体装置を提供することにより、半導体チップから発せられる熱を放出する高い放為性を得られるとともに、高信領性・高品質を得ることができる。

4.図面の簡単な説明

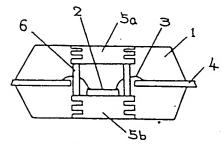
第1回(4)は、本発明を示す新面図。第1回 (b) は放熱板とリードフレームの位置関係を示

- 7 4 - 對止下型
- 8 4 - 放熱板
- 8 3 - 放熱板
- 8 c - 反動板
- きは一一放熱板
- 9 4 -- 放熱板
- タカーー放船板
- タピーー放船板
- 1 0 -- 放船フィン
- 11一一放船板
- 1 2 -- 放熱板

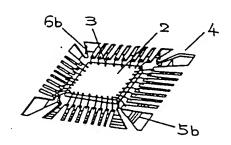
以上

出票人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 鈴木宮三郎(依1 本) した平面図。第1図(c)は、上下放熱板とリードフレームの固定方法を示した新面図。第1図の位置方法を示した新面図。第1図の位置内での企型と放熱板を四枚使使用した実施例新面図。第3図は、放熱板を三枚使用した実施例新面図。第4図(c)は、新面図。第4図(c)は、新面図。第4図(c)は、第四形放熱形パッケージを示す新面図。第4図(c)は、第四形放熱形パッケージを示す新面図。第4図(c)は、第四形放熱形パッケージを示す新面図。

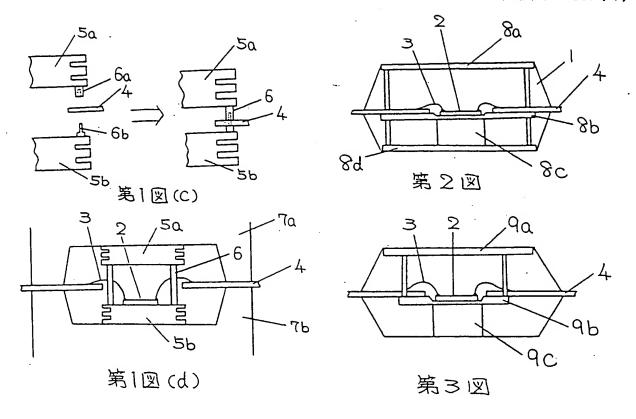
- 1 ~ - 樹 窟
- 2. ---半導体チップ
- 5 - 🕁 💥
- 4---リードフレーム
- 5 α — 放熱板
- 5 4 - 放熟板
- 6---競合ビン
- 6 a——四ピン
- 6 B - BEV
- 7 4 - 對止上型

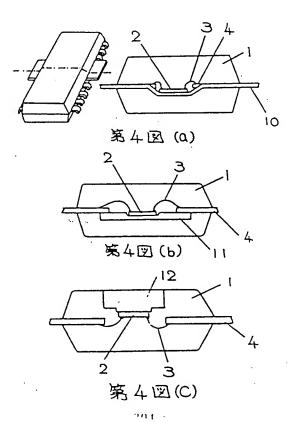


第1図(a)



第1図(b)





THIS PAGE BLANK (USPTO)